

Espessura De Revestimento Portátil

Número do item: XRF-980



Introduction

O analisador portátil de espessura de revestimento por XRF adopta o Si-PIN de alta resolução (ou detetor de desvio de silício SDD) para obter uma excelente precisão e estabilidade de medição. Quer se trate do controlo de qualidade da espessura do revestimento no processo de produção, ou da verificação aleatória da qualidade e da inspeção completa para a inspeção do material recebido, o XRF-980 pode satisfazer as suas necessidades de inspeção.

Saiba mais

Detetor	Detetor Si-Pin de alto desempenho / Detetor SDD optimizado
Filtro	Trocador de filtro automático de múltiplas posições
Janela	Kapton com janela anti-perfuração opcional
Colimador	Colimador de 5 mm
Bateria	Bateria de iões de lítio de 7,2 V∏6800mAh
Ecrã	Ecră tátil capacitivo a cores
Armazenamento de dados	100000+ armazenamento de dados
Transferência de dados	WiFigusb
Segurança contra radiações	Dispositivo de proteção de segurança, desligamento do tubo enquanto não há amostra, segurança do usuário protegida por senha
Câmara (opcional)	Câmara CCD integrada com lente de focagem automática para posicionamento e registo das posições dos pontos de medição
Espessura	Geralmente dentro de 50um (dependendo do material) Repetibilidade até 0,1%
Temperatura ambiente	-10°C~50°C Humidade 0%~80%
Peso	Aprox. 1,5 kg (3,3 lbs) incluindo a bateria
Dimensões	Cx LxA: 220mm*91mm*276mm
Idioma do software	Inglês e outros idiomas